	36	earcn	Notes	
i				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/567,780	AKITA ET AL.
Examiner	Art Unit
Nouven N. Hanh	2834

			•
	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
310	52	11/24/2006	HN
310	54	11/24/2006	HN
310	58	11/24/2006	HN
310	64	11/24/2006	HN
update	ALL	6/2/07	HA
counds		, ' ,	V
		•	
		~	
		`	

INTERFERENCE SEARCHED		
Subclass	Date	Examiner
	···	1
		1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
		-
		,
1,00		
	- 1	
	,	
		1
•		•
		0